① 日本国特許庁(JP)

卯特許出顯公開

@公開特許公報(A) 平4-98864

Dint. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成4年(1992)3月31日

H 01 L 23/50

9054-4M Y

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

の出 願 人

樹脂封止型半導体装置

九州日本電気株式会社

到特 顧 平2-216146

②出 驥 平2(1990)8月16日

由佳子 高崎 伊発 明 者

熊本県熊本市八幡町100番地 九州日本電気株式会社内

熊本県熊本市八幡町100番地

弁理士 内 原 の代 理 人

見明の名称

根据对止型半年体装置

特許雑求の配置

半導体チャアを含んで對止した樹脂体と、質配 半等体チップと電気的に推漑して背記御器体の外 部に毎出した外部リードとを有する御聲財産型牛 事体装置において、黄記外部リードの舞響より開 合う外部リードへ向けて突出した支持部と、開会 う實記支持部の間に介在させて限合う支持部を互 に並拡する絶縁体とを備えたことを特徴とする概 路封止复半等体装置。

発明の詳細な説明

〔建築上の利用分野〕

本発明は複数対止型半導体装置に関する。

〔従来の技術〕

従来の樹脂対止型牛等体装置は、第5世及び第

6回に示すように、アイランド1の局部に配置し て設けた内部リード2と、内部リード2に接続し て複数針止領域3の外側に設けた外部リード4 と、階合う外部リード4の相互間を推読して支持 するタイパー5とを有してリードフレームを構成 し、アイランド:1の上に半導体チャブを搭載して 樹脂体8で封止し、外部リード4をリードフレー ムから切磋し、タイパー5を切存し、外部リード 4を整形して半導体装置を形成する。

(発明が解決しようとする異態)

上述した従来の御難別止型牛等体質包は、外部 リードが御覧体より平行に夫々独立して専出され ているので、外部リードが自がる等の変形を生じ 実装時に半田付の信頼性が低下するという欠点が

(鍵盤を解決するための手段)

本見明の御路対止型牛専体装置は、牛等体チャ プを含んで対止した概算体と、例記半導体チップ と電気的に接続して前記製造体の外部に昇出した 外部リードとを有する観路対止型半導体装置にお いて、何紀外部リードの側面より開合う外部リー ドへ向けて突出した支持部と、限合う賞記支持部 の間に介在させて限合う支持都を互に連絡する絶 雑体とを備えている。

(実施例)

次に、本発明について図面を参照して製明す

第1因及び第2回は本発明の第1の実施例を設 明するためのリードフレームの平面図及び牛耳は 装置の側面図である。

第1回に示すように、アイランド1の周囲に配 置して設けた内部リード2と、内部リード2と住 欲して祖路對止領域 3 の外額に設けた外部リード 4と、観覧封止領域3の近傍に設けて外部リード 4の相互国を接続して支持するタイパー5と、慰 設対止領域3より離れた位置の外部リード4の側 面より廃仓う外部リードへ向けて突出し、且つ先 鑑が互に入り載むように凸部と凹部に形成された 支持部6と、関接する支持部6の間に介在させて 支持部6を互に連絡する絶縁体7とを有してリー ドフレームが技术される。

次に、鉄2回に示すようにアイランド上に牛鼻 体チップ (呂示せず)を経載し、半幕体チップと 内部リード間を電気的に接続し、樹脂体8により 樹脂料止根域内を料止し、リードフレームより外 部リード4及びタイパーを切削し、外部リード4 を重形して半導体装置を構成する。

第3因及び第4回は本売明の第2の実施供を設 明するためのリードフレームの平面因及び半導体 装置の信配 囚である。

第3回及び集4回に示すように、限合う外部リ ニド4の側面に抜けた支持部6が御路対止保証3 の近傍に設けられ、タイパー5が玄衲部6の外側 に設けられている以外は第1の実施例と同様の推 歳を有しており、支持部6を通話する絶縁化7を 崔舞封止工程と同時に形成でき、製造工程を信号 できる効果を有する。

(発明の効果)

以上観明したように本発明は、外部リードの傷 面に設けた支持部の間に絶縁体を介在させて積合

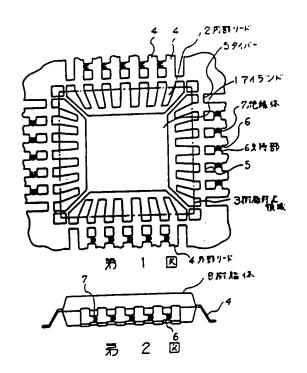
う外部リード相互同を連結することにより、外部 からの賃貸によるリード交形の防止、及び気候時 の半田付の信頼性を向上させるという効果を有す ě.

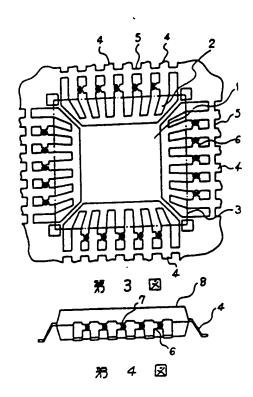
図画の簡単な説明

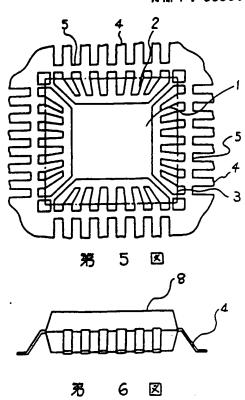
第1四及び第2回は本見明の第1の実施例を説 明するためのリードフレームの平面協及び半幕体 数据の質価国、第3回及び第4回は本発明の第2 の実施例を表明するためのリードフレームの干酪 国及び中等体徴官の領領国、第5回及び第6回は 従来のリードフレームの一供を示す平面国及び中 罪体装置の製面図である。

1 … アイランド、2 …内部リード、3 … 樹酢封 止領域、4…外部リード、5…タイパー、6…支 特额、7·--能能体、8·--密路体。

化理人 弗理士 內







CLIPPEDIMAGE= JP401106456A

PAT-NO: JP401106456A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01106456 A

TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE: April 24, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURODA, HIROSHI TAKASE, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP62263435

APPL-DATE: October 19, 1987

INT-CL (IPC): H01L023/50; H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/666,257/787

ABSTRACT:

PURPOSE: To make an electrode terminal not to come off due to

and thermal strain by providing the end surface of a lead frame

substrate with

a stair part having more than one step and performing molding with sealing

resin in a shape of covering the stair part.

CONSTITUTION: An IC chip 16 is mounted on the other main surface 14 of a die

pad 11, and a pad of the IC chip and the other main surface 14 of an electrode

terminal 12 are bonded with a wire 17 so as to be continuously molded with

sealing resin 18 on the almost level with one main surface 13 by a transfer

method so that the electrode terminal and the main surface 13 of the die pad 11

may be exposed. At this time, a stair part 15 provided on a lead frame 20 is

also covered with sealing resin 18. Thereby, a reinforcing bar 19 exposed to

an end surface of sealing resin 18 is also of the same projection type so as to

have very strong structure against coming-off even to external force.

06/21/2001, EAST Version: 1.02.0008

平1-10 @公開特許公報(A)

@int_Cl.4

母玩限組

庁内整理番号

❷公開 平成1年(19)

H 01 L 23/50

G-7735-5F A-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1

❷発明の名称

半導体集積回路裝置

图 82-263435 **17**

❷出 ⋅ 顕 昭62(1987)10月19日

母兔 明 者 啓

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器座第

者 母発 明

久

大阪府門實市大学門真1006番地 松下電器底菜 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器虛葉株式会社 砂出 四 人 弁理士 中尾・飯男 60代 理 人

外1名

1、発明の名称

华华体集教园路装置

2、弁許請求の範囲

複数の電框架子を有するリードフレームの一主 面の菌状が、色の主菌より狭く、とのリードフレ ームの新面形状は少なくともう意以上の収益を持 つ政芸部を有するものでもり、半年体集表面略は 他の主旨にマウントされ、少なくとも覚を除子の 一主要を舞出した形で一主要とほぼ平坦に針止機 質が成形されている牛等体業表回路装置。

3、発明の評価を設明

豊富上の利用分野

本見男は半導体集製器的をパッケージした半導 体集数四部数型に関するものである。

従来の技術

ポータブルな情報ファイルとしてのICカード はカードの一家化メモリ、マイクロブロセッサを 有する半導体集数回路装置を推込んで、リーダー クイタを介して情報を書き込み、彼み出し、信去

する酸集機能を持っているが、Ⅰ80規格 カード厚みは量大 0.8 4 ミリとされてから 半部体集技団的装置は更に輝くしかも厚み 強く要求される。

益初半導体集鉄配路委配の芸板はガラス シを基体とする関節基板が主義であったが スエポキシ基板では10カード用牛等体長! 無便 に要求する原み禁度を十分に満足させ てはなかった。

そとでガラスエポキシ苗根の代りに厚み! よく中級体象表記略級間の路岸の輝み特別 させられるリードフレームを基板とする『 ド用半導体集款回路装置が提案された。とい カード用件媒体集機回路装置の構造を減る[1. 奴領する。

複数本の電極電子1とダイパッド2を有。 ードフレーム8の上記ダイパッド2KIC: コがマクントされ、上記10チップコのパ: (由示せず)と上記電極端子1がワイヤル。 されてンり、少なくとも上記な話は子りの- 5を貫出した形で、しかも上記一主面 5 とほぼ平 坦化針止御面 6 がトランスファ成形技化より成形 された構造となっている。

発明が無失しようとする問題点

とのような半導体兼数匹的装置に用いるリードフレーム8の厚味は、半導体集数回路装置に能厚 の制限があることからの、1 5 t リ以下が通常用い られる。ところが針止神器 6 と y ー ドフレーム 8

なる。との状態でカード化しカードの携帯中あるいは使用中に何らかの異物が切断面にできたパリ、あるいは電極端子自体にひっかかり電極端子をは がしてしまり可能性がある。このように電極端子 がはがれたり、変形するとICカードとしての機 能が全く失なわれることになる。

本発明は上記問題点を能み、外的な力、能ひす み等に対しても電気な子がはがれて使用不能にな ちないようなリードフレームの鉄道を提供するも のである。

簡麗点を常鉄するための手収

そして上記問題点を無決する本発明の技術的手 数は、リードフレームの一主面の面積を他の主面 より狭くし断面形状を凸型として一主面とほぼ平 组に対止側距を底形し、リードフレームの韓面を 所定の距離、厚さでほぼ全辺にわたって対止御能 で覆うように検慮したものである。

作用

との課成化より電極端子のほぼ全辺が対止樹原 でかかわれていることから、電極端子を刷す外部 の他の主面でとの密着性を強化するために、リー ドフレーム8の新面をテーパ加工し、カナかに針 止例類 6 でリードフレーム 8 を覆り形としている が、リードフレームBの厚味が 0.1 5 ミリと非常 **だ薄いため、針止樹脂6でリードフレーム8の塊** 面を一貫覆り形とした場合でもせいせい厚味分の O.15ミリ程度しか覆うことができず、烙面にテ ーパをつけても対止樹脂6に対するリードフレー 4.8の密煙強度を奪るしく向上させることはでき なかった。また前にも述べたが針止樹脂6Kは葉 影剤が入っているため、リードフレーム8との世 潜性が悪く、例えば熱衝撃試験を行った時に発生 **する私的ひずみによりりードフレーム8が到れる** 可能性も生じてくる。更にトランスファ成形装り ー アフレーム 8 の補強パーを針止視距 6 の端面化 拾ってほぼ平坦に会置にて切断して毎片の半導体 集款回路装置にするわけであるが、補強パーの切 断面は全型で切断する際、わずかなパリが発生す ることと、完全に対止樹脂6の蝿面と平坦にする ことは不可能で、わずかに切断国が突を出る形と

からの力が加わらず、また無衡等試験等による無 ひずみに対しても電極健子が刺れるととがないた め信頼性の高い半導体集積回路装置を作るととが 可能となる。

実施例

る構造のリードフレームである。 とのリードフレーム 20の作製方柱は一実施例として、 まずブレス 根でストレートにパンチングした 後続いて別の 全型を用い同じくブレス 根によりリードフレーム 20の塩面のみをブレスし所足の量だけ 変差部16を作った。 他の方法としてエッテングによる方法でも同様の設差部15を作ることは可能である。 以上の説明は I C チップを搭載するダイパッド11を有するリードフレーム 20 であるが、ダイパッド11の紅い電医菓子12のみのリードフレームでもかまわない。

以上述べた数付をリードフレーム20を用いた 半導体無限的数数量の製造プロセスを第3間を~ のに示す。これは第2回のよー A'の断部を扱わす ものである。ダイパッド110他の主節14に 10チップ16をマウントし、上記10チップ16 のパッド(図示せず)と上記電延等7120他の 主節14をワイヤ17で接続し(第3回を)、狭いてトランスファ底形法にて上記電極等712、 及びダイパッド11の一主節12を舞出させるど

のではなく、パンプを利用したフリップチップポンディング万式でもかまわない。また同時にリードフレーム200位の主面側をエッチング、サンドプラストメッキ法等で相関化処理が施とされていても良い。更にダイパッド11が無くICチップ16が電極線子12にかかるようなリードフレーム20を用いる場合はICチップ16をマウントするダイボンド物質は絶線性であることはいうまでもない。

発明の効果

本発明の半導体無限回路無量はリードフレーム 基板の電面に1食以上の収差部を設け、収差部を 要う形で対止側距にて広形しているため、外的な 力にも電便電子は剥れにくく、熱衝撃試験等の熱 ひずみに対しても、電極増子ははがれないととか 5、信頼性の高いものを得ることが可能となる。

4、 図面の簡単な証明

第1回は本発明の半導体集技団建設をの一支施 何にかける電程電子配の拡大的技図、第2回4. bは本発明に用いたリードフレームの構造を示す

とく、上記一主番13とほぼ平坦に針止樹群18 て収形する(第3回り)。 この時リードフレーム 20亿数付与九九数基部156上配射止樹脂15 で覆われる形となる。更に全型を用いて上配針止 樹脂18の蜂画に沿って補強パー19を切断して 個片の半導体集製団路製置とする(第3回 c)。 以上のべた半導体集製団勢装置の電極塊子部の拡 大図を無1回に示す。この第1回によれば電極路 子12の一主面と針止樹脂18はほぼ平坦に成形 されてシリ、対止樹脂18に埋役した電極雄子12 の一部は、貫出している一主面より広がっている 構造となっている。とのととは、電極値子12の 雑園に形成されている収益部15を完全に針止街 置18が覆っていることになり、針止複な180 地面に露出している補強パー194同様の凸型で るることから外的な力に対しても非常に刺れに弦 い製造となっている。

以上述べてもた実施例の中でICチップ16の パッドと電磁体子12の接続にワイヤ11を用い ているが、ワイヤーポンディング法に級定するも

上面図と断面図、第3回 a ~ c は本発明の半導体 集被回路装置の製造フローを示す断面図、第4回 は従来のリードフレームを用いた半導体無数回路 無能の製造を示す断面図である。

1 2 ····・電極増子、1 3 ·····・一主面、1 4 ······ 位の主菌、1 5 ·····・政量部、1 6 ·····・I C チップ、 1 7 ····・・ワイヤ、1 8 ····・・対止復版、1 9 ····・・補 弦パー、2 0 ····・リードフレーム。

代理人の氏名 弁定士 中 尾 敏 男 ほか1名

